地球マントル深部におけるマグマの浮沈 ~ SiO₂ ガラスの超高圧条件下その場実験からの考察~

船守展正¹, 佐藤友子² ¹東京大学大学院理学系研究科,²東京大学物性研究所

Buoyancy of magma in the Earth's deep mantle: Implications from high-pressure in-situ X-ray observations of SiO₂ glass

Nobumasa FUNAMORI¹ and Tomoko SATO² ¹Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo ²Institute for Solid State Physics, University of Tokyo

1. はじめに

地球や惑星の内部のダイナミクスは、重力場中における 物質とエネルギーの輸送によって支配される。したがって, 地球史(過去,現在,そして,未来)における固体地球の ダイナミックな振る舞いを理解する上で、ケイ酸塩のメル ト(マグマ)と結晶(鉱物・岩石)の密度の関係は、極め て重要である(Fig.1)。上部マントルを対象とした研究は, これまでに数多く実施され、上部マントル深部の条件下に おいて、メルトの密度が平衡に共存する結晶の密度を上回 ること、すなわち、密度逆転が起こることが明らかにされ てきた[1]。一方,下部マントルを対象とした研究は少ない。 原始地球において、マグマオーシャンの冷却に伴って生成 した結晶は、コア・マントル境界に向かって沈降していっ たのであろうか? あるいは、地表に向かって浮上してい ったのだろうか? 現在の地球のコア・マントル境界の直 上には, 地震波の超低速度領域が存在することが報告され ているが、これは、結晶よりも密度の大きいメルトが滞留 していることに起因するのであろうか? 我々は、下部マ ントルにおける密度逆転の可能性に関する議論に制約を与 えることを目的として、本稿で紹介する SiO₂ ガラスの構 造と密度の超高圧条件下その場測定に取り組んできた。



Figure 1

A model of the Earth's mantle. The purpose of this work is to clarify the buoyancy of magmas in the deep mantle.

ケイ酸塩ガラスは、高温下のメルトの構造や密度の情 報を凍結したアナログ物質として、地球物理学的に重要 である。その中でも、最も単純な組成の SiO₂ ガラスは、 固体物理学や材料科学の観点からも重要であり、P. W. Bridgman 教授(1946 年ノーベル物理学賞受賞者)のグル ープによって、加圧処理による永久高密度化や高圧下にお ける弾性定数のソフト化などの特異な現象が発見されて以 降、半世紀以上の長きに亘って、数多くの研究が継続的に 実施されてきた [2]。しかし、その多くは 10 GPa 以下の 圧力領域に限定され、下部マントルに相当する 24 GPa か ら 136 GPa の圧力領域における SiO₂ ガラスの構造と密度 については、推測の域を出ないという状況が続いてきた。 これは、SiO₂結晶の構造と密度が 300 GPa までの圧力領 域で解明されていること [3] と対照的である。

1980年代の PF の創成期に始まった放射光利用の超高圧 実験は、X線回折測定によって比較的容易に構造と密度を 同時に決定することが可能な結晶を主な研究対象として大 きく発展してきた [4,5]。一方,ガラス(などの非晶質)は, 結晶のような強くシャープな回折線ではなく,弱くブロー ドな回折パターンを示すため、放射光を利用しても、超高 圧条件下に保持された微小なガラス試料の構造を決定する ことは容易ではない [6]。さらに、回折測定によって密度 を決定することは事実上不可能である。特に, SiO, ガラ スのようにX線との相互作用の小さい軽元素のみから構成 される試料を対象とした測定は困難を極める。我々は、S/ N比の向上を目的として、ダイヤモンドアンビル超高圧発 生装置の改良を行い,100 GPa 領域において,従来比5倍 程度の試料容積(厚み)を実現させた。さらに、X線回折 とX線吸収に関する技術開発を行い、SiO,ガラスについて、 100 GPa 領域までの構造と 50 GPa 領域までの密度を測定 することに成功した。

SiO₂ ガラスの構造の圧力変化について 2 章で,密度の 圧力変化について 3 章で,そして,それらに基づく地球マ ントル深部におけるケイ酸塩のメルトと結晶の密度逆転の 可能性に関する考察について 4 章で,それぞれ簡単に紹介 する。技術的な内容については Rev. Sci. Instrum. 誌 [7-9] に,高圧下における SiO₂ ガラスの振る舞いについては Phys. Rev. Lett. 誌 [10] に,地球マントル深部における密 度逆転の可能性については Earth Planet. Sci. Lett. 誌[11]に, ぞれぞれ公表されている(一部は,投稿準備中 [12])。詳 細については,それらの原著論文を参照して頂きたい。

2. SiO₂ ガラスの構造の圧力変化

SiO₂ ガラスに対する超高圧条件下その場構造測定は, PFのBL-14C2(垂直ウィグラービームライン)において, 20-65 keVの白色X線を用いて,Ge-SSDを検出器とした エネルギー分散型回折法によって実施された。超高圧の発 生には,試料厚みを最大化するため,立方晶窒化ホウ素を ガスケット材としたダイヤモンドアンビル装置を用いた。 高エネルギーのX線を試料サイズに切り出すため,直径 30 ミクロン,厚さ10 ミリのタングステンカーバイド製入 射コリメータを特別に用意した。受光側にスリット光学系 を用いることでダイヤモンドからのコンプトン散乱の影響 を低減し,また,その影響を実測して補正した。

Fig. 2 に, 100 GPa 領域までの SiO₂ ガラスの構造因子と 二体分布関数の測定結果を示す [10, 12]。二体分布関数の 第一ピークは,最近接の Si-O 結合によるものである。ピ ークの位置と面積から求めた結合距離と配位数を Fig. 3 に 示す [10, 12]。Fig. 3 には,米国 APS のグループによる最 新の結果 [13] も併せて示されている。結合距離に関する 我々の結果との相違については,次章で述べる構造の緩和 の有無によるところが大きい(我々の試料は緩和してよ り安定な状態になっている)。米国 NSLS で 20 年近く前に 実施された先駆的な測定の結果 [14] との相違について は,その後の実験解析技術の進歩によるところが大きい。 20 GPa までの低圧領域では,配位数と関係する短距離構 造ではなく,主に中距離構造に関する変化が起こった。4





Pressure dependence of Si-O bond length r_{SiO} and coordination number CN_{SiO} of SiO₂ glass. The gray and inverted-triangle data of this work and Benmore et al. [13] were measured during decompression. All the other data were measured during compression. Estimated Si-O bond lengths of fourfold- and sixfold-coordinated crystalline phases are shown as dotted lines for comparison.



Figure 2 Pressure dependence of the structure factor S(Q) and the pair-distribution function g(r) of SiO₂ glass.

配位⇔6配位の短距離構造の変化は、20-35 GPaの圧力領 域で起こり、その後、100 GPaまでの圧力領域では6配位 の非晶質相として振る舞うことが明らかになった。これら の結果は、最新のブリルアン散乱測定からの推定[15]と も整合的である。

3. SiO₂ ガラスの密度の圧力変化

SiO₂ ガラスに対する超高圧条件下その場密度測定は, PFの BL-18C(偏向電磁石ビームライン)において, 10 keV の単色X線を用いて,フォトダイオードを検出器 としたX線吸収法によって実施された。超高圧の発生に は,立方晶窒化ホウ素をガスケット材としたダイヤモンド アンビル装置を用いた。密度既知のリファレンス物質(実 際には,回折法により密度測定が可能な結晶物質)を2種 類,試料と同時に加圧し,それら各々を透過したX線の強 度の比から試料の厚みと密度を求めた。X線のエネルギー やリファレンス物質の選定,ダイヤモンドグリッチの影響 や Si(111) モノクロメータからの高次X線の影響の回避な どを行った。

Fig. 4 に, 50 GPa 領域までの SiO₂ ガラスの密度の測定 結果を示す [10, 11]。密度変化の結果からは, 6 配位への 構造変化は, 40-45 GPa まで続くことが示唆される。これ は,前章で紹介した Fig. 2 および Fig. 3 と,概ね一致して いるものの,正確には一致していない。この不一致は,試 料の構造が,白色 X線の照射によって緩和するのに対し て,単色 X線の照射では緩和しないという違いに起因する。 Fig. 3 における APS のグループの結果との相違の大部分は 緩和の有無で説明可能である。構造と同様に,試料内の応 力(非静水圧性)も白色 X線の照射によって緩和し,単色 X線の照射では緩和しない。応力の存在は, X線回折法を 用いた結晶の密度測定において,深刻な系統誤差の原因と なることが知られている [16]。幸いなことに,X線吸収 法を用いた測定では大きな問題とはならない。

6配位への構造変化の完了に伴い、SiO2ガラスの密度の



Figure 4

Pressure dependence of the densities of glassy and crystalline phases of SiO_2 and GeO_2 . The dotted line represents the equation of state for the sixfold-coordinated amorphous phase of SiO_2 .

圧力変化は明らかに小さくなっている。密度測定の圧力領 域をさらに拡大し,100 GPa 領域まで SiO₂ ガラスの密度 を測定することは,現在の技術水準では困難であり,更な る技術開発を要する。一方,状態方程式を用いて密度を推 定することは,十分に可能である。6 配位の非晶質相につ いての状態方程式を正確に決定するために,50 GPa 領域 における密度のデータとブリルアン散乱によるバルク音速 の文献データ [17] を組み合わせて用いた(密度とバルク 音速から圧縮率が求まる)。Fig.4 に示されるように,SiO₂ において,6 配位の結晶とガラスの密度逆転は起こらない ものと推定される。

4. マントル深部におけるマグマの浮沈

下部マントルの圧力領域において SiO2の結晶とガラス の密度逆転は起こらないものと推定された。一方, SiO₂ のアナログ物質としても重要な GeO2 については、下部マ ントルの圧力領域で密度逆転が起こっている可能性が高 い。Fig. 4 には, 我々の測定した SiO₂ ガラスの結果と共 に、米国 APS のグループによって測定された GeO₂ ガラ スの結果 [18] も併せて示されている。SiO₂とGeO₂にお ける結晶とガラスの密度逆転の有無の違いを考察すること は重要であろう。注目すべきは、下部マントルの圧力領域 における結晶相の相転移に関する相違である。SiO2には, 大きな密度変化を伴う相転移はないが、GeO,には、約5% の密度変化を伴う6配位の α-PbO, 相から8配位のパイラ イト相への相転移がある。上部マントルの圧力領域では, SiO,にも極めて大きな密度変化を伴う6配位のスティシ ョバイトへの相転移がある。実際, 20 GPa 領域において, SiO2 ガラスの密度も4配位の準安定結晶相であるクオー ツとコーサイトの密度を上回っている。

物質は、与えられた圧力温度条件下において、ギブスの 自由エネルギー G = U + PV - TS を最小にするように振る 舞う。高圧下においては、PV 項が支配的であるため、結 晶が相転移するのと同程度の圧力領域で液体も大きく構造 を変化させるものと考えられる。液体には並進対称性(長 距離秩序)の制約がないため、結晶の低圧構造と高圧構造 に相当するような複数の局所構造を持つことが許され、ま た、その割合を連続的に変化させることが可能である(し たがって,構造を連続的に変化させることが可能である)。 複数の局所構造を持つことは、特に高温下において、-TS 項を通じてギブスの自由エネルギーを低下させる方向に働 く。結晶と液体(メルト)の密度逆転は、大きな体積減少 を伴う構造変化が、液体において、結晶よりも低い圧力で 十分に進行した場合に起こる。以上は、液体の構造変化に 関する古典的な理論である二種混合モデル [19] の要点の 一部である。このモデルによれば、結晶において大きな密 度変化を伴う相転移がないならば、密度逆転は起こりえな いことになる。Fig. 4 に示された SiO2 と GeO2 に関する結 晶とガラス (メルトのアナログ物質)の密度の関係は、モ デルからの要請と調和的である。

Fig.5に, SiO₂, MgSiO₃, および MgO の結晶相の密度



Figure 5

Pressure dependence of the densities of crystalline SiO_2 , MgSiO₃, and MgO.



Figure 6

Chemical compositions of glasses having the same density as (Mg,Fe) SiO₃ perovskites at 135 GPa and the lower mantle at 65 and 135 GPa. This composition plot serves as a sink-float diagram of magmas in the deep mantle. The magmas with a composition below a composition curve are positively buoyant and those above it are negatively buoyant. The compositions of primitive-mantles and MORBs are simplified and are shown for comparison.

の圧力依存性について,放射光利用の超高圧実験によっ て,これまでに得られている情報をまとめた[11]。マン トル深部の圧力領域において,大きな密度上昇を伴う相転 移は報告されていない。したがって,前の段落の議論によ れば,これらの組成の結晶とメルトについては,密度逆転 の起こる可能性は低いという結論になる(SiO₂については, Fig. 4 における GeO₂ と同種の相転移が 270 GPa で起こる ため,この相転移に関連した密度逆転が 250 GPa 領域で起 こる可能性がある)。Fig. 5 からは,マントル深部において, MgSiO₃結晶の密度が SiO₂結晶と MgO 結晶の密度の平均 に比べて有意に大きいことが読み取れる。一方,MgSiO₃ メルトの密度は SiO₂ メルトと MgO メルトの密度の平均に 近いと推定されるため, MgSiO₃ 組成の結晶の密度はメルトの密度に比べて著しく大きい可能性が高い。実際の地球マントルは MgSiO₃ に近い組成であるため,結晶とメルトが密度逆転を起こすには,結晶とメルトの間に,それを補うだけの組成の違いがあることが必要となる。

Fig.6に、マントル深部におけるマグマの浮沈に関する 推定結果をまとめた [11]。従来の推定に比べ、マントル 深部の圧力領域において, SiO2 成分に富むマグマの圧縮 率が低いこと(密度が小さいこと)が考慮されているのが 特徴である。下部マントル(岩石)およびペロフスカイト 相(鉱物)に対して、中性浮力になると推定されるマグマ の組成がプロットされている。密度逆転が起こるためには, メルトの組成が、結晶に比べて著しく FeO 成分に富むか SiO2成分に乏しいことが必要となる。Fig.6には、原始マ ントル (primitive-mantle) や中央海嶺玄武岩 (MORB) の 組成もプロットされている。この図からは、原始マントル 組成のマグマオーシャンの冷却によって生成したペロフス カイト相がコア・マントル境界に向かって沈降したことが 推定される。また、コア・マントル境界まで沈み込んだ中 央海嶺玄武岩が融解してもメルトとして滞留することは難 しいことが推定される。

5. おわりに

SiO₂ ガラスの構造と密度の超高圧条件下その場測定に よって得られた知見に基づいて,マントル深部におけるマ グマの浮沈に関する一定の理解を得ることができた。しか し,これで満足することはできない。十分な理解を得るた めには,メルト試料の構造と密度についての直接的な測定 が不可欠である。また,マグマの浮沈を議論する時に決定 的に重要なメルトと結晶の間の FeO 成分の分配について, マントル深部の圧力温度条件における信頼性のある測定を 実施する必要がある。これらの測定には,技術水準の飛躍 的な向上が必要である。近い将来,それが実現するように 努力していきたい。

謝辞

本稿で紹介した SiO₂ ガラスの構造と密度の測定には, そのための技術開発も含め,膨大なビームタイムが費や された。それが許される環境が PF にあったからこそ, SPring-8, APS, ESRF などでも実現されていないような研 究を遂行することができた。PF の良き伝統に感謝すると ともに,今後も,その伝統が継続することを希望したい。 なお,本稿で紹介した研究は,科学研究費補助金を受けて 実施された。

引用文献

- [1] 大谷栄治,高圧力の科学と技術18,360 (2008).
- [2] R. J. Hemley, C. T. Prewitt, and K. J. Kingma, in Silica: Physical Behavior, Geochemistry, and Materials Applications (Mineralogical Society of America, Washington, D.C., 1994), pp. 41 - 81.

- [3] 桑山靖弘,高圧力の科学と技術18,3 (2008).
- [4] 下村理,高圧力の科学と技術14,320 (2004).
- [5] 八木健彦, 高圧力の科学と技術 18, 160 (2008).
- [6] 辻和彦,高圧力の科学と技術 17, 151 (2007).
- [7] N. Funamori and T. Sato, Rev. Sci. Instrum. 79, 053903 (2008).
- [8] T. Sato and N. Funamori, Rev. Sci. Instrum. 79, 073906 (2008).
- [9] T. Sato, N. Funamori, and T. Kikegawa, Rev. Sci. Instrum. 81, 043906 (2010).
- [10] T. Sato and N. Funamori, Phys. Rev. Lett. 101, 255502 (2008).
- [11] N. Funamori and T. Sato, Earth Planet. Sci. Lett. 295, 435 (2010).
- [12] T. Sato and N. Funamori, in preparation.
- [13] C. J. Benmore, E. Soignard, S. A. Amin, M. Guthrie, S. D. Shastri, P. L. Lee, and J. L. Yarger, Phys. Rev. B 81, 054105 (2010).
- [14] C. Meade, R. J. Hemley, and H. K. Mao, Phys. Rev. Lett. 69, 1387 (1992).
- [15] M. Murakami and J. D. Bass, Phys. Rev. Lett. 104, 025504 (2010).
- [16] 船守展正,高圧力の科学と技術 12, 153 (2002).
- [17] C. S. Zha, R. J. Hemley, H. K. Mao, T. S. Duffy, and C. Meade, Phys. Rev. B 50, 13105 (1994).
- [18] X. Hong, G. Shen, V. B. Prakapenka, M. L. Rivers, S. R. Sutton, Rev. Sci. Instrum. 78, 103905 (2007).
- [19] E. Rapoport, J. Chem. Phys. 46, 2891 (1967).(原稿受付日:2010年6月21日)

著者紹介

船守展正 Nobumasa FUNAMORI



東京大学大学院理学系研究科 准教授 略歴:1995年東京大学大学院理学系 研究科地球惑星物理学専攻博士課程修 了,1994年東京大学物性研究所・日 本学術振興会特別研究員,1996年カ リフォルニア大学バークレー校ミラー 基礎科学研究所・ミラー研究員,1998

年慶應義塾大学理工学部・助手,1999年東京大学大学院 理学系研究科・講師,2004年東京大学大学院理学系研究科・ 助教授。博士(理学)。

趣味:グライダー(自家用操縦士・操縦教育証明)

佐藤友子 Tomoko SATO



東京大学物性研究所 特任研究員 略歴:2009年東京大学大学院理学系 研究科地球惑星科学専攻博士課程修 了,2006年東京大学大学院理学系研 究科・日本学術振興会特別研究員, 2009年東京大学物性研究所・特任研 究員。博士(理学)。

趣味:合気道(初段)